

**SPÉCIFICATION
TECHNIQUE**

**CEI
IEC**

**TECHNICAL
SPECIFICATION**

TS 61967-3

Première édition
First edition
2005-06

**Circuits intégrés –
Mesure des émissions électromagnétiques,
150 kHz à 1 GHz –**

**Partie 3:
Mesure des émissions rayonnées –
Méthode de scrutation surfacique**

**Integrated circuits –
Measurement of electromagnetic
emissions, 150 kHz to 1 GHz –**

**Part 3:
Measurement of radiated emissions –
Surface scan method**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC/TS 61967-3:2005